МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зав. выпускающей кафедры

Физика наносистем

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Микро- и наноэлектроники

Учебный план Лицензирование 03.03.01 25 00.plx

03.03.01 Прикладные математика и физика

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
Недель	1	6	8	3		1
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	32	32	16	16	48	48
Лабораторные	16	16	16	16	32	32
Практические			16	16	16	16
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,65	0,65	0,9	0,9
Консультирование перед экзаменом и практикой			2	2	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	4	4			4	4
Итого ауд.	48,25	48,25	50,65	50,65	98,9	98,9
Контактная работа	48,25	48,25	50,65	50,65	98,9	98,9
Сам. работа	51	51	15,3	15,3	66,3	66,3
Часы на контроль	8,75	8,75	26,35	26,35	35,1	35,1
Письменная работа на курсе			15,7	15,7	15,7	15,7
Итого	108	108	108	108	216	216

г. Рязань

Программу составил(и):

д.ф.-м.н., зав. каф., Литвинов Владимир Георгиевич

Рабочая программа дисциплины

Физика наносистем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 890)

составлена на основании учебного плана:

03.03.01 Прикладные математика и физика

утвержденного учёным советом вуза от 30.05.2025 протокол № 13.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Микро- и наноэлектроники

Протокол от 03.06.2025 г. № 8 Срок действия программы: 2025 - 2029 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2026-2027 учебном Микро- и наноэлектроники				
	Протокол от	2026 г.	№	
	Зав. кафедрой			
	Визирование РПД для испо	лнения	в очередном учебном год	y
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2027-2028 учебном Микро- и наноэлектроники				
	Протокол от	2027 г.	№	
	Зав. кафедрой			
	Визирование РПД для испо	лнения	в очередном учебном год	y
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2028-2029 учебном Микро- и наноэлектроники	а, обсуждена и одобрена для	лнения	в очередном учебном год	y
исполнения в 2028-2029 учебном	а, обсуждена и одобрена для			y
исполнения в 2028-2029 учебном	а, обсуждена и одобрена для и году на заседании кафедры	_2028 г.	№	y
исполнения в 2028-2029 учебном	а, обсуждена и одобрена для и году на заседании кафедры Протокол от	_2028 г.	№	y
исполнения в 2028-2029 учебном	а, обсуждена и одобрена для и году на заседании кафедры Протокол от	_2028 г.	<i>N</i> º	
исполнения в 2028-2029 учебном	а, обсуждена и одобрена для и году на заседании кафедры Протокол от Зав. кафедрой Визирование РПД для испо	_2028 г.	<i>N</i> º	
исполнения в 2028-2029 учебном Микро- и наноэлектроники Рабочая программа пересмотрен	а, обсуждена и одобрена для и году на заседании кафедры Протокол от Зав. кафедрой Визирование РПД для испо	_2028 г.	<i>N</i> º	
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2029-2030 учебном	а, обсуждена и одобрена для и году на заседании кафедры Протокол от Зав. кафедрой Визирование РПД для испо	2028 г.	№ в очередном учебном год	

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	Целью освоения дисциплины является приобретение базовых знаний и умений в области физики наносистем в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	Задачи:
1.3	- обучение базовым физическим принципам построения и функционирования наносистем;
1.4	- обучение разработке, созданию и применению специальных материалов, устройств и систем, используемых в наноэлектронике и нанотехнологиях;
1.5	- развитие умений применения на практике методологии научных исследований, организации и проведения научно-исследовательской работы;
1.6	- развитие навыка самостоятельной учебной деятельности.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
П	Цикл (раздел) ОП:	Б1.B				
2.1	Требования к предвари	тельной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Схемотехника микроэлен	стронных устройств				
2.1.2	Тепловые процессы в эле	ектронике				
2.1.3	Элементы электронной т	ехники				
2.1.4	Информационные технол	логии				
2.1.5	5 Твердотельная электроника					
2.1.6	Цифровая обработка сиг	налов в электронных устройствах				
2.1.7	Технологические процес	сы наноэлектроники				
2.1.8	Схемотехника микрэлект	ромеханических устройств				
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как				
2.2.1	Выполнение и защита вы	пускной квалификационной работы				
2.2.2	Преддипломная практика	1				

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств, измерительных и технологических установок электроники и наноэлектроники, использовать стандартные программные средства, изучать стандарты, проводить анализ результатов

ПК-1.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

Уметь

Владеть

ПК-2: Способен анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-2.1. Анализирует научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

Знать

Уметь

Владеть

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные факты, базовые концепции и модели физики, квантовой физики, статистической физики, основные
	характеристики материалов, их применение в элементах электронной техники, основные виды элементов
	электронной техники, их параметры и характеристики.
3.2	Уметь:

	применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления данных, применение которых возможно при изучении и моделировании наносистем.
3.3	Владеть:
3 3 1	навыками экспериментального исследования параметров и характеристик наносистем.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Введение.					
1.1	Введение. /Тема/	7	0			
1.2	Введение /Лек/	7	1		Л1.4 Л1.6 Л1.12 Л1.13 Л1.14 Л1.15Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
1.3	Атомы, молекулы и наносистемы. /Ср/	7	10		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 2. Атомы, молекулы и наносистемы.					
2.1	Атомы, молекулы и наносистемы. /Тема/	7	0			
2.2	Атомы, молекулы и наносистемы. /Лек/	7	2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
2.3	Оптические спектры атомов. /Лаб/	7	4		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.

	Раздел 3. Атомные кластеры, нанотрубки, нанопроволоки, квантовые точки, системы с пониженной размерностью газа носителей заряда.				
3.1	Атомные кластеры, нанотрубки, нанопроволоки, квантовые точки, системы с пониженной размерностью газа носителей заряда. /Тема/	7	0		
3.2	Атомные кластеры, нанотрубки, нанопроволоки, квантовые точки, системы с пониженной размерностью газа носителей заряда. /Лек/	7	9	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.3	Изучение оптического поглощения полупроводников. /Лаб/	7	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
3.4	Методы получения нанокластеров, квантовых точек, тонких пленок, квантовых проволок. /Ср/	7	11	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 4. Углеродные наноструктуры.				
4.1	Углеродные наноструктуры. /Тема/	7	0		
4.2	Углеродные наноструктуры. /Лек/	7	6	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.

31.22.33 33.63.77 37.11.11.2 Аналитический информация 37.22.33.3 37.34	4.3	Изучение электрической проводимости простых полупроводников. /Лаб/	7	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
П.Т. 7.П. 8 Л.1 9 Л.1 10 Л.1.11 Л.1.1412.1 Л.2.2 Л.2.3Л3.1 Л.3.2 д. 7.3.3 Л.3.4 д. 7.5 Э1 29 23 34 Э5 36 Э7	4.4		7	10	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Л1.1 Л1.2	
5.1 Фотонные, оптические кристаллы. /Тема/ 7 0 5.2 Фотонные, оптические кристаллы. /Лек/ 7 6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1					Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 ЭЗ Э4	
5.2 Фотонные, оптические кристаллы. /Лек/ 7 6 Л.1. Л.1.2 Л.3. Л.4 Л.5. Л.6 Л.1.7. Л.8 Л.1.9. Л.1.0 Л.1.1 Л.1.1 Л.1.2 Л.2.2 Л.2.3.Л.3 Л.3.4. Л.3.5 Л.3.2. Л.3.3 Л.3.4. Л.3.5 Л.3.2. Л.3.3 Л.3.4. Л.3.5 Л.3.2. Л.3.1 Л.3.2. Л.3.1 Л.3.2. Л.3.1 Л.4 Л.3.5 Л.4 Л.4 Л.1.5. Л.1.6 Л.1.7. Л.8 Л.1.9. Л.1.0 Л.1.1 Л.1.4 Л.1.5. Л.1.6 Л.7. Л.1.8 Л.1.9. Л.1.0 Л.1.1 Л.1.4 Л.1.1 Л.1.4 Л.1.2 Л.2.2 Л.2.2 Л.3.3 Л.3.4. Л.3.5 Л.3.2. Л.3.2. Л.3.3 Л.3.4. Л.3.5 Л.3.2. Л.3.3 Л.3.4. Л.3.2. Л.3.3		Раздел 5. Фотонные, оптические кристаллы.				
П.З. Л.1.4 Л.1.5 Л.1.6 Л.1.7 Л.1.8 Л.1.9 Л.1.10 Л.1.11 Л.1.4Л.2.1 Л.2.2 Л.2.3 Л.3.1 Л.3.2 Л.3.3 Л.3.4 Л.3.5 ЭЗ	5.1	Фотонные, оптические кристаллы. /Тема/	7	0		
наносистем. /Ср/ лл. з лл. 4 лл. 5 лл. 6 лл. 7 лл. 8 лл. 9 лл. 10 лл. 11 лл. 14л2. 1 лл. 2 лл. 3 лл. 3 лл. 4 лл. 5 эт эе эе эе эе эе эе эе эе эе Раздел 6. Наносистемы и квантовая оптика.					Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	5.3		7	10	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11 Л1.14Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 ЭЗ Э4	
6.1 Наносистемы и квантовая оптика. /Тема/ 7 0		Раздел 6. Наносистемы и квантовая оптика.				
	6.1	Наносистемы и квантовая оптика. /Тема/	7	0		

6.2	Наносистемы и квантовая оптика. /Лек/	7	8	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
6.3	Изучение эффекта туннелирования. /Лаб/	7	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
6.4	Наносистемы и квантовая оптика. /Ср/	7	10	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Экзамен.
	Раздел 7. Промежуточная аттестация.				
7.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа. /Тема/	7	0		
7.2	Подготовка к зачету. /Зачёт/	7	8,75		Контрольные вопросы.
7.3	Приём экзамена. /ИКР/	7	0,25		Контрольные вопросы.
	Раздел 8. Бионаносистемы.				
8.1	Бионаносистемы. /Тема/	8	0		
8.2	Бионаносистемы. /Лек/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.

8.3	Изучение эффекта размерного квантования энергии электронов и дырок в потенциальных ямах в полупроводниковых гетероструктурах. /Лаб/	8	2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
8.4	Изучение влияния упругих напряжений на энергетическую зонную диаграмму полупроводниковой гетероструктуры с квантовой ямой. /Лаб/	8	2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
8.5	Атомы, молекулы и наносистемы. /Пр/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
8.6	Практическое применение бионаносистем. /Ср/	8	4,3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Зачёт.
9.1	Раздел 9. Спинтронные наносистемы. Спинтронные наносистемы. /Тема/	8	0		
				T1 4 T1 5	
9.2	Спинтронные наносистемы. /Лек/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.

10.1	Методы теоретического и экспериментального исследования наносистем. /Тема/	8	0		
10.1	Раздел 10. Методы теоретического и экспериментального исследования наносистем.	8	0		
9.7	Практическое применение спинтронных наносистем. /Ср/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Зачёт.
9.6	Спинтронные наносистемы. /Пр/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
9.5	Атомные кластеры, нанотрубки, нанопроволоки, квантовые точки, системы с пониженной размерностью газа носителей заряда. /Пр/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
9.4	Исследование барьерной структуры металл- полупроводник методом вольт-фарадных характеристик. /Лаб/	8	2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
9.3	Исследование диода Шоттки методом вольтамперных характеристик. /Лаб/	8	2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
0.2	11 111	0	2 1	п1 1 п1 2	0 "

		1	1	•		
10.2	Методы теоретического и экспериментального исследования наносистем. /Лек/	8	8		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
10.3	Физические основы атомно-силовой микроскопии. /Лаб/	8	2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
10.4	Физические основы сканирующей туннельной микроскопии. /Лаб/	8	2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
10.5	Исследование нанообъектов методом растровой электронной микроскопии. /Лаб/	8	2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
10.6	Исследование наносистем методом рентгеновского энергодисперсионного микроанализа. /Лаб/	8	2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчёт о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.

10.7	Наносистемы и квантовая оптика. /Пр/	8	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
10.8	Методы теоретического и экспериментального исследования наносистем. /Ср/	8	7	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10 Л1.11Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Зачёт.
	Раздел 11. Промежугочная аттестация.				
11.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа. /Тема/	8	0		
11.2	Подготовка курсового проекта. /КПКР/	8	15,7		Контрольные вопросы.
11.3	Защита курсового проекта. /ИКР/	8	0,35		Контрольные вопросы.
11.4	Подготовка к экзамену. /Экзамен/	8	26,35		Контрольные вопросы.
11.5	Приём зачёта. /ИКР/	8	0,3		Контрольные вопросы.
11.6	/Кнс/	8	2		

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Физика наносистем"").

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
		6.1. Рекомендуемая литература			
		6.1.1. Основная литература			
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л1.1	Сергеев Н. А., Рябушкин Д. С.	Физика наносистем : монография	Москва: Логос, 2015, 192 с.	978-5-98704- 833-7, http://www.ipr bookshop.ru/3 3418.html	
Л1.2	Шишкин Г.Г., Агеев И.М.	Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства : учеб. пособие	М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, 408c.	978-5-9963- 0638-1, 1	

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
			год	название ЭБС
Л1.3	Карасев В.А., Лучинин В.В.	Введение в конструирование бионических наносистем	М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 464с.	978-5-9221- 1047-1, 1
Л1.4	Игнатов А. Н.	Микросхемотехника и наноэлектроника	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 528 с.	978-5-8114- 1161-0, https://e.lanbo ok.com/book/2 10695
Л1.5	Давыдов С. Ю., Лебедев А. А., Посредник О. В.	Элементарное введение в теорию наносистем	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 192 с.	978-5-8114- 1565-6, https://e.lanbo ok.com/book/2 11496
Л1.6	Корнилович А.А., Литвинов В.Г.	Специальные главы современной физики и наноэлектроники: учеб. пособие : Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2022,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3958
Л1.7	Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В.	Основы нано- и функциональной электроники : учебное пособие для спо	Санкт- Петербург: Лань, 2024, 312 с.	978-5-507- 49469-9, https://e.lanbo ok.com/book/3 93029
Л1.8	Каныгина О. Н., Четверикова А. Г., Бердинский В. Л.	Физические методы исследования веществ : учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственн ый университет, ЭБС АСВ, 2014, 141 с.	2227-8397, http://www.ipr bookshop.ru/3 3663.html
Л1.9	Ярышев Н. Г., Медведев Ю. Н., Токарев М. И., Бурихина А. В., Камкин Н. Н.	Физические методы исследования и их практическое применение в химическом анализе : издание второе, переработанное и дополненное. учебное пособие	Москва: Прометей, 2015, 196 с.	978-5- 9906134-6-1, http://www.ipr bookshop.ru/5 8227.html
Л1.10	Данилин А. А., Лавренко Н. С.	Измерения в радиоэлектронике	Санкт- Петербург: Лань, 2017, 408 с.	978-5-8114- 2238-8, https://e.lanbo ok.com/book/8 9927
Л1.11	Литвинов В.Г., Рыбин Н.Б., Рыбина Н.В., Ермачихин А.В., Кусакин Д.С.	Физика наносистем : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2015,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/842
Л1.12	Литвинов В.Г.	Фундаментальные основы физики наносистем : Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2017,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1275
Л1.13	Рыбин Н.Б., Рыбина Н.В., Литвинов В.Г., Ермачихин А.В.	Методы зондовой микроскопии : Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2014,	, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1281
Л1.14	Щука А.А.	Наноэлектроника : учеб. пособие для вузов	М.: Физматлит, 2007, 463c.	978-5-89155- 163-3, 1

Вихров С.П., Холомина Т.А. Наиотехнологии и биосистемы Разань. Сервис, 2010, 236с. 785-589403-2010, 236с. 787-589403-2010, 236с. 787-589403-2010, 236с. 780-589403-2010, 236c. 780	No॒	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/	
1. 2010, 236c. 246-3, 1	74⊼	Авторы, составители	Заплавис	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	название ЭБС	
№ Авторы, составители Заглавие Издительство, година (правые) ЭК Комклига, годо, 592с. Комклига, 2006, 592с. Комклига, 2006, 592с. Комклига, 2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,94836-081-2006, 336с. 4,11 1,22 Пут Ч., Оулис Ф. 4,11 4	Л1.15		Нанотехнологии и биосистемы			
№ Авторы, составители Заглавие Издительство, година (правые) ЭК Комклига, годо, 592с. Комклига, 2006, 592с. Комклига, 2006, 592с. Комклига, 2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,484-00243-2006, 592с. 5,94836-081-2006, 336с. 4,11 1,22 Пут Ч., Оулис Ф. 4,11 4			6.1.2. Дополнительная литература		<u> </u>	
Панотехнология Панотехнология Панотехнология Панотехнология Панотехнология Оизико-хамия напокластеров, напоструктур 206, 592с. 3-484-00243- 3, 1	No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/	
Пул. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии : Учеб. пособие Д. Техноеферац (2006, 39сс. 2006, 33сс. 4, 1 Д. Техноеферац (2006, 33сс. 2006, 33сс. 2006, 33сс. 2006, 33сс. 2006, 343с. 2005, 143с. 2005,				год	название ЭБС	
. 2006, 336с. 4, 1 Л2.3 Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии : учеб. пособие для музов 6.1.3. Методические разработки 6.1.3. Методические разработки Вихров С. П., Холомина Т. А., Бегуя П. И., Афонин П. Н. Л3.1 Вихров С. П., Холомина Т. А., Бегуя П. И., Афонин П. Н. Л3.2 Литвинов В.Г., Рабин Н.В., Рабин Н.В., Ермачихин А.В. Брачихин А.В. Финка наносистем : Методические указания Финка наносистем : Методические указания Рязань: РИП РТРТУ, 2014, https://elib.rsre.u.ru/ebx/download/1276 Л3.3 Литвинов В.Г., Вижний н.В. Ермачихин А.В. Л3.4 Мальченко С.И., Рабин Н.Б., Ермачихин А.В. Л3.5 Авачев А.П., Литвинов В.Г., Методические указания Л3.6 Литвинов В.Г., Методические указания Л3.6 Литвинов В.Г., Митофанов К.В., Митофанов К.В., Митофанов К.В., Митофанов К.В., Мишустин В.Г. Л3.6 Литвинов В.Г., Митофанов К.В.,	Л2.1	Суздалев И.П.				
Вихров С. П., Вихров С. Вихровское Ви	Л2.2	Пул Ч., Оуэнс Ф.	Нанотехнологии : Учеб.пособие			
№ Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество/ название ЭБС ЛЗ.1 Вихров С. П., Холомина Т. А., Бегун П. И., Афонин П. Н. Биомедицинское материаловедение. Часть 2. Материалы для зналичений па бносистемы : учебное пособие Саратов: 978-5-4487-0367-6, 0367	Л2.3	Миронов В.Л.		Техносфера,		
Пазвание ЭБС Лазание Т. А., Вихров С. П., Холомина Т. А., Вегун П. И., Афонин П. Н. Лазание Т. А., Бегун П. И., Афонин П. Н. Лазание В. Г., Рыбин Н. В., Рыбин Н. В., Рыбин Н. В., Рыбин Н. В. Пазвание В. Г., Рыбин Н. В. Дитвинов В. Г., Рыбин Н. В. Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Питвинов В. Г., Рыбин Н. В. Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Пазание В. Г., Рыбин Н. В. Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Пазание В. Г., Рыбин Н. В. Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Пазание В. Г., Рыбин Н. В. Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Пазание В. Г., Рыбин Н. В. Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Пазание В. Г., Разань: РИЦ РГРТу, 2017, Пазань: РИЦ РГРТу,			6.1.3. Методические разработки		•	
Вузовское образования и влияние полей на биосистемы Вузовское образование, 2019, 235 с. 2019, 2019	Nº	Авторы, составители	Заглавие			
H.Б., Рыбина Н.В., Ермачихин А.В. РГРТУ, 2014, https://elib.rsre u.ru/ebs/download/841 ЛЗ.3 Литвинов В.Г., Ермачихин А.В. Физика наносистем : Методические указания Рязань: РИЦ РГРТУ, 2017, https://elib.rsre u.ru/ebs/download/1276 ЛЗ.4 Литвинов В.Г., Матоды исследования материалов и структур электроники : Методические указания PFTY, 2012, https://elib.rsre u.ru/ebs/download/1276 ЛЗ.5 Авачев А.П., Литвинов В.Г., Митрофанов К.В., Митрофанов К.В., Митрустин В.Г. Электроники : метод. указ. к лаб. работам Pязань: РИЦ 48c. 1.1 ЛЗ.6 Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов на основе р-п перехода: метод. указ. к лаб. работе : Методические указания PFTY, 2022, https://elib.rsre u.ru/ebs/download/3369 ЛЗ.6 Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel ЛЗ.6 Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel	Л3.1	Холомина Т. А., Бегун П. И., Афонин	эндопротезирования и влияние полей на биосистемы :	Вузовское образование,	0367-6, http://www.ipr bookshop.ru/7	
ЛЗ.4 Литвинов В.Г., Мальченко С.И., Рыбин Н.Б., Ермачихин А.В. Методы исследования материалов и структур электроники : Методические указания Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1277 ЛЗ.5 Авачев А.П., Литвинов В.Г., Митрофанов К.В., Мишустин В.Г. Зондовые методы исследования материалов и структур электроники : метод. указ. к лаб. работам Рязань, 2011, 48c. ,1 ЛЗ.6 Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов на основе р-п перехода: метод. указ. к лаб. работе : Методические указания Рязань: РИЦ РГРТУ, 2022, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3369 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Э1 Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/	Л3.2	Н.Б., Рыбина Н.В.,	Квантовая физика: Методические указания		https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/841	
Мальченко С.Й., Рыбин Н.Б., Ермачихин А.В. Методические указания РГРТУ, 2012, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1277 ЛЗ.5 Авачев А.П., Литвинов В.Г., Митрофанов К.В., Мишустин В.Г. Зондовые методы исследования материалов и структур электроники : метод. указ. к лаб. работам Рязань, 2011, 48c. ,1 ЛЗ.6 Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов на основе p-n перехода: метод. указ. к лаб. работе : Методические указания Рязань: РИЦ РГРТУ, 2022, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3369 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Оситема дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/	Л3.3		Физика наносистем : Методические указания		u.ru/ebs/downl	
Литвинов В.Г., Митрофанов К.В., Мишустин В.Г. электроники : метод. указ. к лаб. работам 48c. Л3.6 Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов на основе p-n перехода: метод. указ. к лаб. работе : Методические указания Рязань: РИЦ РГРТУ, 2022, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3369 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Э1 Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel Э2 Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/	Л3.4	Мальченко С.И., Рыбин Н.Б.,			u.ru/ebs/downl	
Мишустин В.Г., Холомина Т.А. полупроводниковых диодов на основе p-n перехода: метод. указ. к лаб. работе : Методические указания РГРТУ, 2022, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3369 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Э1 Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel Э2 Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/	Л3.5	Литвинов В.Г., Митрофанов К.В.,			, 1	
 Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/ 	Л3.6	Мишустин В.Г.,	полупроводниковых диодов на основе р-п перехода: метод.		, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3369	
Э2 Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/	6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
	Э1	Сайт кафедры микро- и наноэлектроники РГРТУ. http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel				
Э3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам, режим доступа: по паролю. http://window.edu.ru/	Э2	Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: по паролю. http://cdo.rsreu.ru/				
	Э3	Э3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам, режим доступа: по паролю. http://window.edu.ru/				

6.3.2.1

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

Э4	Э4 Интернет Университет Информационных Технологий. http://www.intuit.ru/		
Э5	Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. https://iprbookshop.ru/		
Э6	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. https://www.e.lanbook.com		
Э7	Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. https://iprbookshop.ru/		
	6.3 Перечень программ	ного обеспечения и информационных справочных систем	
	6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства		
	Наименование Описание		
Операц	ионная система Windows XP	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно	
Операц	Операционная система MS DOS Бессрочно. Корпоративная лицензия Microsoft Imagine Membership ID 700565239		
Kaspers	Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия		
LibreOf	LibreOffice Свободное ПО		
Adobe Acrobat Reader		Свободное ПО	
NI Lab	NI LabView Лицензия для образовательных учреждений		
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем		

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)		
1	267 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель. 80 мест, доска. Мультимедийное оборудование, компьютер.		
2	203 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, в том числе выполнения учебных, курсовых и дипломных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы Специальная мебель (30 посадочных места), компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, мультимедиа проектор, экран, доска		
3	341 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием столы лабораторные (22 шт.), доска магнитно-маркерная, экран настенный, 5 компьютеров ,блок питания ВИП-01 0(3 шт.), вольтметры В7-21A (3 шт.),В7-21,В7-35 (3 шт.), осциллографы С1-64A (3 шт.), С1-75, измерители Е4-7, Е9-4		
4	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест		

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Физика наносистем"")

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир 19.09.25 17:51 (MSK) Простая подпись Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

КАФЕДРЫ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир

19.09.25 17:52 (MSK) Простая подпись ЗАВЕДУЮЩИМ Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ